



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2015-0057753
(43) 공개일자 2015년05월28일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G09G 3/32 (2006.01) H05B 33/08 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2013-0141512

(22) 출원일자 2013년11월20일

심사청구일자 없음

(71) 출원인

삼성디스플레이 주식회사

경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95 (농서동)

(72) 발명자

최정호

서울 구로구 구일로8길 92, 5동 502호 (구로동, 중앙구로하이츠)

(74) 대리인

팬코리아특허법인

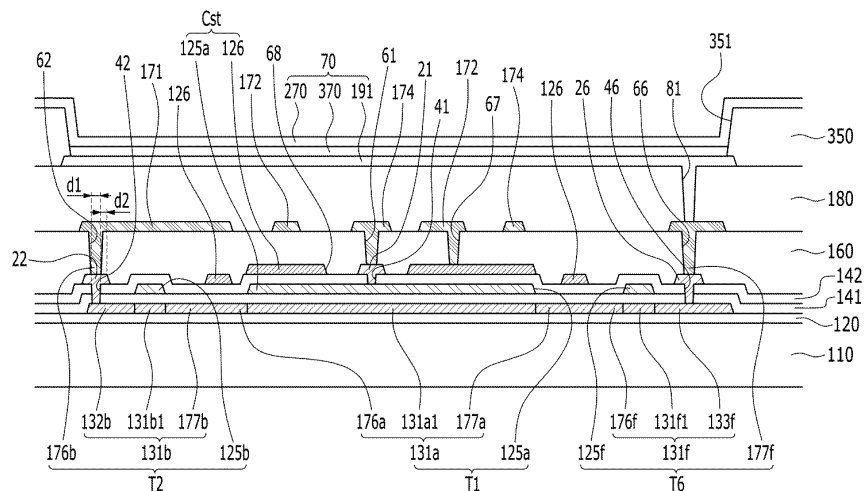
전체 청구항 수 : 총 21 항

(54) 발명의 명칭 유기 발광 표시 장치

(57) 요약

본 발명에 따른 유기 발광 표시 장치는 기판, 상기 기판 위에 형성되어 있으며 스캔 신호 및 이전 스캔 신호를 각각 전달하는 스캔선 및 이전 스캔선, 상기 스캔선 및 이전 스캔선과 교차하며 데이터 신호 및 구동 전압을 각각 전달하는 데이터선 및 구동 전압선, 상기 스캔선 및 상기 데이터선과 연결되어 있는 스위칭 트랜지스터, 상기 스위칭 트랜지스터의 스위칭 반도체층과 상기 데이터선을 연결하고 있는 스위칭 접촉 부재, 상기 스위칭 트랜지스터와 연결되어 있으며 상기 스위칭 반도체층과 동일한층에 형성되어 있는 구동 반도체층을 포함하는 구동 트랜지스터, 상기 구동 트랜지스터에 연결되어 있는 유기 발광 다이오드를 포함하고, 상기 구동 반도체층은 굴곡되어 있고, 상기 데이터선과 상기 스위칭 접촉 부재는 서로 다른 층에 형성되어 있을 수 있다.

대표도



명세서

청구범위

청구항 1

기관,

상기 기관 위에 형성되어 있으며 스캔 신호 및 이전 스캔 신호를 각각 전달하는 스캔선 및 이전 스캔선,

상기 스캔선 및 이전 스캔선과 교차하며 데이터 신호 및 구동 전압을 각각 전달하는 데이터선 및 구동 전압선,

상기 스캔선 및 상기 데이터선과 연결되어 있는 스위칭 트랜지스터,

상기 스위칭 트랜지스터의 스위칭 반도체층과 상기 데이터선을 연결하고 있는 스위칭 접촉 부재,

상기 스위칭 트랜지스터와 연결되어 있으며 상기 스위칭 반도체층과 동일한층에 형성되어 있는 구동 반도체층을 포함하는 구동 트랜지스터,

상기 구동 트랜지스터에 연결되어 있는 유기 발광 다이오드

를 포함하고,

상기 구동 반도체층은 굴곡되어 있고,

상기 데이터선과 상기 스위칭 접촉 부재는 서로 다른 층에 형성되어 있는 유기 발광 표시 장치.

청구항 2

제1항에서,

상기 스위칭 반도체층을 차례로 덮고 있는 제1 게이트 절연막, 제2 게이트 절연막 및 층간 절연막을 더 포함하고,

상기 스위칭 접촉 부재는 상기 제2 게이트 절연막과 상기 층간 절연막 사이에 형성되어 있으며,

상기 데이터선은 상기 층간 절연막 위에 형성되어 있는 유기 발광 표시 장치.

청구항 3

제2항에서,

상기 스위칭 접촉 부재는 상기 제1 게이트 절연막 및 상기 제2 게이트 절연막에 형성된 스위칭 하부 접촉 구멍을 통해 상기 스위칭 반도체층과 상기 데이터선을 연결하고 있는 유기 발광 표시 장치.

청구항 4

제3항에서,

상기 데이터선은 상기 층간 절연막에 형성된 스위칭 상부 접촉 구멍을 통해 상기 스위칭 접촉 부재와 연결되어 있는 유기 발광 표시 장치.

청구항 5

제4항에서,

상기 스위칭 하부 접촉 구멍은 상기 스위칭 반도체층의 일부를 노출하고 있고, 상기 스위칭 상부 접촉 구멍은 상기 스위칭 접촉 부재의 일부를 노출하고 있는 유기 발광 표시 장치.

청구항 6

제5항에서,

상기 스위칭 상부 접촉 구멍과 상기 스위칭 하부 접촉 구멍은 서로 중첩되어있는 유기 발광 표시 장치.

청구항 7

제2항에서,

상기 스위칭 접촉 부재는 상기 제2 게이트 절연막 표면에서 연장되는 연장부를 더 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 8

제7항에서,

상기 연장부는 상기 스위칭 하부 접촉 구멍의 상부의 크기의 1배 내지 1.5배인 유기 발광 표시 장치.

청구항 9

제2항에서,

상기 제1 게이트 절연막 위에 형성되어 있으며 상기 구동 반도체층과 중첩하고 있는 제1 스토리지 축전판,

상기 제1 스토리지 축전판을 덮고 있는 상기 제2 게이트 절연막 위에 형성되어 있으며 상기 제1 스토리지 축전판과 중첩하고 있는 제2 스토리지 축전판

을 포함하는 스토리지 커패시터를 더 포함하고,

상기 제2 스토리지 축전판은 상기 구동 트랜지스터의 구동 게이트 전극인 유기 발광 표시 장치.

청구항 10

제9항에서,

상기 스캔 신호에 따라 턴 온되어 상기 구동 트랜지스터의 문턱 전압을 보상하며 상기 구동 트랜지스터에 연결되어 있는 보상 트랜지스터,

상기 층간 절연막 위에 형성되어 있으며 상기 보상 트랜지스터의 보상 반도체층과 상기 구동 게이트 전극을 서로 연결하고 있는 연결 부재,

상기 구동 게이트 전극과 상기 연결 부재를 연결하고 있는 구동 접촉 부재,

상기 보상 반도체층과 상기 연결 부재를 연결하고 있는 보상 접촉 부재

를 더 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 11

제10항에서,

상기 구동 접촉 부재는 상기 제2 게이트 절연막과 상기 층간 절연막 사이에 형성되어 있으며,

상기 구동 접촉 부재는 상기 제2 게이트 절연막에 형성된 구동 하부 접촉 구멍을 통해 상기 구동 게이트 전극과 상기 연결 부재를 연결하고 있고,

상기 연결 부재는 상기 층간 절연막에 형성된 구동 상부 접촉 구멍을 통해 상기 구동 접촉 부재와 연결되어 있는 유기 발광 표시 장치.

청구항 12

제11항에서,

상기 구동 상부 접촉 구멍과 상기 구동 하부 접촉 구멍은 서로 중첩되어 있는 유기 발광 표시 장치.

청구항 13

제11항에서,

상기 보상 접촉 부재는 상기 제2 게이트 절연막과 상기 층간 절연막 사이에 형성되어 있으며,

상기 보상 접촉 부재는 상기 제1 게이트 절연막 및 제2 게이트 절연막에 형성된 보상 하부 접촉 구멍을 통해 상기 보상 반도체층과 상기 연결 부재를 연결하고 있고,

상기 연결 부재는 상기 층간 절연막에 형성된 보상 상부 접촉 구멍을 통해 상기 보상 접촉 부재와 연결되어 있는 유기 발광 표시 장치.

청구항 14

제13항에서,

상기 보상 상부 접촉 구멍과 상기 보상 하부 접촉 구멍은 서로 중첩되어 있는 유기 발광 표시 장치.

청구항 15

제10항에서,

상기 층간 절연막 위에 형성되어 있으며 상기 구동 트랜지스터를 초기화시키는 초기화 전압을 전달하는 초기화 전압선,

상기 이전 스캔 신호에 따라 턴 온되어 상기 초기화 전압을 상기 구동 게이트 전극에 전달하는 초기화 트랜지스터,

상기 초기화 트랜지스터의 초기화 반도체층과 상기 초기화 전압선을 연결하고 있는 초기화 접촉 부재를 더 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 16

제15항에서,

상기 초기화 접촉 부재는 상기 제2 게이트 절연막과 상기 층간 절연막 사이에 형성되어 있으며,

상기 초기화 접촉 부재는 상기 제1 게이트 절연막 및 제2 게이트 절연막에 형성된 초기화 하부 접촉 구멍을 통해 상기 초기화 반도체층과 상기 초기화 전압선을 연결하고 있고,

상기 초기화 전압선은 상기 층간 절연막에 형성된 초기화 상부 접촉 구멍을 통해 상기 초기화 접촉 부재와 연결되어 있는 유기 발광 표시 장치.

청구항 17

제16항에서,

상기 초기화 상부 접촉 구멍과 상기 초기화 하부 접촉 구멍은 서로 중첩되어 있는 유기 발광 표시 장치.

청구항 18

제10항에서,

발광 제어선에 의해 전달된 발광 제어 신호에 의해 턴온되어 상기 구동 전압을 상기 구동 트랜지스터로 전달하는 동작 제어 트랜지스터,

상기 발광 제어 신호에 의해 턴온되어 상기 구동 전압을 상기 구동 트랜지스터에서 상기 유기 발광 다이오드로 전달하는 발광 제어 트랜지스터,

상기 동작 제어 트랜지스터의 동작 제어 반도체층과 상기 구동 전압선을 연결하고 있는 동작 제어 접촉 부재,

상기 발광 제어 트랜지스터의 발광 제어 반도체층과 발광 제어 드레인 전극을 연결하고 있는 발광 제어 접촉 부재를

를 더 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 19

제18항에서,

상기 동작 제어 접촉 부재 및 발광 제어 접촉 부재는 상기 제2 게이트 절연막과 상기 층간 절연막 사이에 형성되어 있으며,

상기 동작 제어 접촉 부재는 상기 제1 게이트 절연막 및 제2 게이트 절연막에 형성된 동작 제어 하부 접촉 구멍을 통해 상기 동작 제어 반도체층과 상기 구동 전압선을 연결하고 있고,

상기 구동 전압선은 상기 층간 절연막에 형성된 동작 제어 상부 접촉 구멍을 통해 상기 동작 제어 접촉 부재와 연결되어 있는 유기 발광 표시 장치.

청구항 20

제19항에서,

상기 발광 제어 접촉 부재는 상기 제1 게이트 절연막 및 제2 게이트 절연막에 형성된 발광 제어 하부 접촉 구멍을 통해 상기 발광 제어 반도체층과 상기 발광 제어 드레인 전극을 연결하고 있고,

상기 발광 제어 드레인 전극은 상기 층간 절연막에 형성된 발광 제어 상부 접촉 구멍을 통해 상기 발광 제어 접촉 부재와 연결되어 있는 유기 발광 표시 장치.

청구항 21

제20항에서,

상기 동작 제어 상부 접촉 구멍과 상기 동작 제어 하부 접촉 구멍은 서로 중첩되어 있고, 상기 발광 제어 상부 접촉 구멍과 상기 발광 제어 하부 접촉 구멍은 서로 중첩되어 있는 유기 발광 표시 장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 유기 발광 표시 장치에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 유기 발광 표시 장치는 두 개의 전극과 그 사이에 위치하는 유기 발광층을 포함하며, 하나의 전극으로부터 주입된 전자(electron)와 다른 전극으로부터 주입된 정공(hole)이 유기 발광층에서 결합하여 여기자(exciton)를 형성하고, 여기자가 에너지를 방출하면서 발광한다.

[0003] 이러한 유기 발광 표시 장치는 자발광 소자인 유기 발광 다이오드를 포함하는 복수개의 화소를 포함하며, 각 화소에는 유기 발광 다이오드를 구동하기 위한 복수개의 트랜지스터 및 스토리지 커패시터(Storage capacitor)가 형성되어 있다. 복수개의 트랜지스터는 기본적으로 스위칭 트랜지스터 및 구동 트랜지스터를 포함한다.

[0004] 유기 발광 다이오드에 흐르는 구동 전류(Id)에 따라 유기 발광 다이오드가 발광하는 빛이 검은색(black)에서 흰색(white)으로 표현될 때, 검은색을 표현하는 게이트 전압과 흰색을 표현하는 게이트 전압간의 간격을 게이트 전압의 구동 범위로 정의한다. 유기 발광 표시 장치는 고해상도로 갈수록 하나의 화소의 크기가 작아지므로 화소당 흐르는 전류량이 감소하여 구동 트랜지스터의 게이트 전극에 인가되는 게이트 전압의 구동 범위(driving range)가 좁아지게 된다. 따라서, 풍부한 계조를 가지도록 구동 트랜지스터에 인가되는 게이트 전압(Vgs)의 크기를 조절하는 것은 어렵게 된다.

[0005] 또한, 유기 발광 표시 장치는 고해상도로 갈수록 하나의 화소의 크기가 작아져서 구현해야 하는 배선의 폭과 실제 형성되는 배선의 폭간의 차이인 스큐(skew)에 의해 배선간의 단락(short) 등의 불량 발생하기 쉽다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명은 전술한 배경 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 고해상도 구현이 가능한 유기 발광 표시 장치에 관한 것이다.

과제의 해결 수단

- [0007] 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치는 기관, 상기 기관 위에 형성되어 있으며 스캔 신호 및 이전 스캔 신호를 각각 전달하는 스캔선 및 이전 스캔선, 상기 스캔선 및 이전 스캔선과 교차하며 데이터 신호 및 구동 전압을 각각 전달하는 데이터선 및 구동 전압선, 상기 스캔선 및 상기 데이터선과 연결되어 있는 스위칭 트랜지스터, 상기 스위칭 트랜지스터의 스위칭 반도체층과 상기 데이터선을 연결하고 있는 스위칭 접촉 부재, 상기 스위칭 트랜지스터와 연결되어 있으며 상기 스위칭 반도체층과 동일한층에 형성되어 있는 구동 반도체층을 포함하는 구동 트랜지스터, 상기 구동 트랜지스터에 연결되어 있는 유기 발광 다이오드를 포함하고, 상기 구동 반도체층은 굴곡되어 있고, 상기 데이터선과 상기 스위칭 접촉 부재는 서로 다른 층에 형성되어 있을 수 있다.
- [0008] 상기 스위칭 반도체층을 차례로 덮고 있는 제1 게이트 절연막, 제2 게이트 절연막 및 층간 절연막을 더 포함하고, 상기 스위칭 접촉 부재는 상기 제2 게이트 절연막과 상기 층간 절연막 사이에 형성되어 있으며, 상기 데이터선은 상기 층간 절연막 위에 형성되어 있을 수 있다.
- [0009] 상기 스위칭 접촉 부재는 상기 제1 게이트 절연막 및 상기 제2 게이트 절연막에 형성된 스위칭 하부 접촉 구멍을 통해 상기 스위칭 반도체층과 상기 데이터선을 연결하고 있을 수 있다.
- [0010] 상기 데이터선은 상기 층간 절연막에 형성된 스위칭 상부 접촉 구멍을 통해 상기 스위칭 접촉 부재와 연결되어 있을 수 있다.
- [0011] 상기 스위칭 하부 접촉 구멍은 상기 스위칭 반도체층의 일부를 노출하고 있고, 상기 스위칭 상부 접촉 구멍은 상기 스위칭 접촉 부재의 일부를 노출하고 있을 수 있다.
- [0012] 상기 스위칭 상부 접촉 구멍과 상기 스위칭 하부 접촉 구멍은 서로 중첩되어있을 수 있다.
- [0013] 상기 스위칭 접촉 부재는 상기 제2 게이트 절연막 표면에서 연장되는 연장부를 더 포함할 수 있고, 상기 연장부는 상기 스위칭 하부 접촉 구멍의 상부의 크기의 1배 내지 1.5배일 수 있다.
- [0014] 상기 제1 게이트 절연막 위에 형성되어 있으며 상기 구동 반도체층과 중첩하고 있는 제1 스토리지 축전판, 상기 제1 스토리지 축전판을 덮고 있는 상기 제2 게이트 절연막 위에 형성되어 있으며 상기 제1 스토리지 축전판과 중첩하고 있는 제2 스토리지 축전판을 포함하는 스토리지 커패시터를 더 포함하고, 상기 제2 스토리지 축전판은 상기 구동 트랜지스터의 구동 게이트 전극일 수 있다.
- [0015] 상기 스캔 신호에 따라 턴 온되어 상기 구동 트랜지스터의 문턱 전압을 보상하며 상기 구동 트랜지스터에 연결되어 있는 보상 트랜지스터, 상기 층간 절연막 위에 형성되어 있으며 상기 보상 트랜지스터의 보상 반도체층과 상기 구동 게이트 전극을 서로 연결하고 있는 연결 부재, 상기 구동 게이트 전극과 상기 연결 부재를 연결하고 있는 구동 접촉 부재, 상기 보상 반도체층과 상기 연결 부재를 연결하고 있는 보상 접촉 부재를 더 포함할 수 있다.
- [0016] 상기 구동 접촉 부재는 상기 제2 게이트 절연막과 상기 층간 절연막 사이에 형성되어 있으며, 상기 구동 접촉 부재는 상기 제2 게이트 절연막에 형성된 구동 하부 접촉 구멍을 통해 상기 구동 게이트 전극과 상기 연결 부재를 연결하고 있고, 상기 연결 부재는 상기 층간 절연막에 형성된 구동 상부 접촉 구멍을 통해 상기 구동 접촉 부재와 연결되어 있을 수 있다.
- [0017] 상기 구동 상부 접촉 구멍과 상기 구동 하부 접촉 구멍은 서로 중첩되어 있을 수 있다.
- [0018] 상기 보상 접촉 부재는 상기 제2 게이트 절연막과 상기 층간 절연막 사이에 형성되어 있으며, 상기 보상 접촉 부재는 상기 제1 게이트 절연막 및 제2 게이트 절연막에 형성된 보상 하부 접촉 구멍을 통해 상기 보상 반도체층과 상기 연결 부재를 연결하고 있고, 상기 연결 부재는 상기 층간 절연막에 형성된 보상 상부 접촉 구멍을 통해 상기 보상 접촉 부재와 연결되어 있을 수 있다.
- [0019] 상기 보상 상부 접촉 구멍과 상기 보상 하부 접촉 구멍은 서로 중첩되어 있을 수 있다.
- [0020] 상기 층간 절연막 위에 형성되어 있으며 상기 구동 트랜지스터를 초기화시키는 초기화 전압을 전달하는 초기화 전압선, 상기 이전 스캔 신호에 따라 턴 온되어 상기 초기화 전압을 상기 구동 게이트 전극에 전달하는 초기화 트랜지스터, 상기 초기화 트랜지스터의 초기화 반도체층과 상기 초기화 전압선을 연결하고 있는 초기화 접촉 부재를 더 포함할 수 있다.
- [0021] 상기 초기화 접촉 부재는 상기 제2 게이트 절연막과 상기 층간 절연막 사이에 형성되어 있으며, 상기 초기화 접촉 부재는 상기 제1 게이트 절연막 및 제2 게이트 절연막에 형성된 초기화 하부 접촉 구멍을 통해 상기 초기화 반도체층과 상기 초기화 전압선을 연결하고 있고, 상기 초기화 전압선은 상기 층간 절연막에 형성된 초기화 상

부 접촉 구멍을 통해 상기 초기화 접촉 부재와 연결되어 있을 수 있다.

[0022] 상기 초기화 상부 접촉 구멍과 상기 초기화 하부 접촉 구멍은 서로 중첩되어 있을 수 있다.

[0023] 발광 제어선에 의해 전달된 발광 제어 신호에 의해 턴온되어 상기 구동 전압을 상기 구동 트랜지스터로 전달하는 동작 제어 트랜지스터, 상기 발광 제어 신호에 의해 턴온되어 상기 구동 전압을 상기 구동 트랜지스터에서 상기 유기 발광 다이오드로 전달하는 발광 제어 트랜지스터, 상기 동작 제어 트랜지스터의 동작 제어 반도체층과 상기 구동 전압선을 연결하고 있는 동작 제어 접촉 부재, 상기 발광 제어 트랜지스터의 발광 제어 반도체층과 발광 제어 드레인 전극을 연결하고 있는 발광 제어 접촉 부재를 더 포함할 수 있다.

[0024] 상기 동작 제어 접촉 부재 및 발광 제어 접촉 부재는 상기 제2 게이트 절연막과 상기 층간 절연막 사이에 형성되어 있으며, 상기 동작 제어 접촉 부재는 상기 제1 게이트 절연막 및 제2 게이트 절연막에 형성된 동작 제어 하부 접촉 구멍을 통해 상기 동작 제어 반도체층과 상기 구동 전압선을 연결하고 있고, 상기 구동 전압선은 상기 층간 절연막에 형성된 동작 제어 상부 접촉 구멍을 통해 상기 동작 제어 접촉 부재와 연결되어 있을 수 있다.

[0025] 상기 발광 제어 접촉 부재는 상기 제1 게이트 절연막 및 제2 게이트 절연막에 형성된 발광 제어 하부 접촉 구멍을 통해 상기 발광 제어 반도체층과 상기 발광 제어 드레인 전극을 연결하고 있고, 상기 발광 제어 드레인 전극은 상기 층간 절연막에 형성된 발광 제어 상부 접촉 구멍을 통해 상기 발광 제어 접촉 부재와 연결되어 있을 수 있다.

[0026] 상기 동작 제어 상부 접촉 구멍과 상기 동작 제어 하부 접촉 구멍은 서로 중첩되어 있고, 상기 발광 제어 상부 접촉 구멍과 상기 발광 제어 하부 접촉 구멍은 서로 중첩되어 있을 수 있다.

발명의 효과

[0027] 본 발명에 따르면, 데이터 배선은 반도체층과 직접 연결되지 않고, 제2 게이트 절연막 위에 형성된 구동 접촉 부재, 스위칭 접촉 부재, 보상 접촉 부재, 초기화 접촉 부재, 동작 제어 접촉 부재 및 발광 제어 접촉 부재와 직접 연결되어 있으므로, 스큐(skew) 현상을 방지할 수 있어 배선 마진을 확보할 수 있으므로 고해상도 구현이 가능하다.

[0028] 또한, 굴곡된 형상의 구동 반도체층을 형성함으로써, 좁은 공간 내에 길게 구동 반도체층을 형성할 수 있어, 구동 게이트 전극에 인가되는 게이트 전압의 구동 범위를 확대할 수 있다. 따라서, 게이트 전압의 크기를 변화시켜 유기 발광 다이오드(OLED)에서 방출되는 빛의 계조를 보다 세밀하게 제어할 수 있으며, 그 결과 유기 발광 표시 장치의 해상도를 높이고 표시 품질을 향상시킬 수 있다.

[0029] 또한, 굴곡부를 가지는 구동 반도체층에 의해 줄어든 스토리지 커패시터의 영역을 확보하기 위해 구동 반도체층과 중첩하여 스토리지 커패시터를 형성함으로써, 고해상도에서도 스토리지 캐패시턴스를 충분히 확보할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0030] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 하나의 화소의 등가 회로도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 복수개의 트랜지스터 및 커패시터를 개략적으로 도시한 도면이다.

도 3은 도 2의 구체적인 배치도이다.

도 4는 도 3의 유기 발광 표시 장치를 IV-IV선을 따라 자른 단면도이다.

도 5는 도 3의 유기 발광 표시 장치를 V-V'선 및 V'-V''선을 따라 자른 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0031] 이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 여러 실시예들에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예들에 한정되지 않는다.

[0032] 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는

유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 붙이도록 한다.

- [0033] 또한, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 발명이 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다.
- [0034] 도면에서 여러 층 및 영역을 명확하게 표현하기 위하여 두께를 확대하여 나타내었다. 그리고 도면에서, 설명의 편의를 위해, 일부 층 및 영역의 두께를 과장되게 나타내었다. 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 또는 "상에" 있다고 할 때, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다.
- [0035] 또한, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함" 한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서 전체에서, "~상에"라 함은 대상 부분의 위 또는 아래에 위치함을 의미하는 것이며, 반드시 중력 방향을 기준으로 상 측에 위치하는 것을 의미하는 것은 아니다.
- [0036] 또한, 명세서 전체에서, "평면상"이라 할 때, 이는 대상 부분을 위에서 보았을 때를 의미하며, "단면상"이라 할 때, 이는 대상 부분을 수직으로 자른 단면을 옆에서 보았을 때를 의미한다.
- [0037] 그러면 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치에 대하여 도 1 내지 도 5를 참고로 상세하게 설명한다.
- [0038] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 하나의 화소의 등가 회로도이다.
- [0039] 도 1에 도시한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 하나의 화소(1)는 복수의 신호선(121, 122, 123, 124, 128, 171, 172), 복수의 신호선에 연결되어 있는 복수개의 트랜지스터(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7), 스토리지 커패시터(storage capacitor, Cst) 및 유기 발광 다이오드(organic light emitting diode, OLED)를 포함한다.
- [0040] 트랜지스터는 구동 트랜지스터(driving thin film transistor)(T1), 스위칭 트랜지스터(switching thin film transistor)(T2), 보상 트랜지스터(T3), 초기화 트랜지스터(T4), 동작 제어 트랜지스터(T5), 발광 제어 트랜지스터(T6) 및 바이패스 트랜지스터(T7)를 포함한다.
- [0041] 신호선은 스캔 신호(Sn)를 전달하는 스캔선(121), 초기화 트랜지스터(T4)에 이전 스캔 신호(Sn-1)를 전달하는 이전 스캔선(122), 동작 제어 트랜지스터(T5) 및 발광 제어 트랜지스터(T6)에 발광 제어 신호(En)를 전달하는 발광 제어선(123), 구동 트랜지스터(T1)를 초기화하는 초기화 전압(Vint)을 전달하는 초기화 전압선(124), 바이패스 박막 트랜지스터(T7)에 바이패스 신호(BP)를 전달하는 바이패스 제어선(128), 스캔선(121)과 교차하며 데이터 신호(Dm)를 전달하는 데이터선(171), 구동 전압(ELVDD)을 전달하며 데이터선(171)과 거의 평행하게 형성되어 있는 구동 전압선(172)을 포함한다.
- [0042] 구동 트랜지스터(T1)의 게이트 전극(G1)은 스토리지 커패시터(Cst)의 일단(Cst1)과 연결되어 있고, 구동 트랜지스터(T1)의 소스 전극(S1)은 동작 제어 트랜지스터(T5)를 경유하여 구동 전압선(172)과 연결되어 있으며, 구동 트랜지스터(T1)의 드레인 전극(D1)은 발광 제어 트랜지스터(T6)를 경유하여 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드(anode)와 전기적으로 연결되어 있다. 구동 트랜지스터(T1)는 스위칭 트랜지스터(T2)의 스위칭 동작에 따라 데이터 신호(Dm)를 전달받아 유기 발광 다이오드(OLED)에 구동 전류(Id)를 공급한다.
- [0043] 스위칭 트랜지스터(T2)의 게이트 전극(G2)은 스캔선(121)과 연결되어 있고, 스위칭 트랜지스터(T2)의 소스 전극(S2)은 데이터선(171)과 연결되어 있으며, 스위칭 트랜지스터(T2)의 드레인 전극(D2)은 구동 트랜지스터(T1)의 소스 전극(S1)과 연결되어 있으면서 동작 제어 트랜지스터(T5)를 경유하여 구동 전압선(172)과 연결되어 있다. 이러한 스위칭 트랜지스터(T2)는 스캔선(121)을 통해 전달받은 스캔 신호(Sn)에 따라 턴 온되어 데이터선(171)으로 전달된 데이터 신호(Dm)를 구동 트랜지스터(T1)의 소스 전극으로 전달하는 스위칭 동작을 수행한다.
- [0044] 보상 트랜지스터(T3)의 게이트 전극(G3)은 스캔선(121)과 직접 연결되어 있고, 보상 트랜지스터(T3)의 소스 전극(S3)은 구동 트랜지스터(T1)의 드레인 전극(D1)과 연결되어 있으면서 발광 제어 트랜지스터(T6)를 경유하여 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드(anode)와 연결되어 있으며, 보상 트랜지스터(T3)의 드레인 전극(D3)은 스토리지 커패시터(Cst)의 일단(Cst1), 초기화 트랜지스터(T4)의 드레인 전극(D4) 및 구동 트랜지스터(T1)의 게이트 전극(G1)에 함께 연결되어 있다. 이러한 보상 트랜지스터(T3)는 스캔선(121)을 통해 전달받은 스캔 신호(Sn)에 따라 턴 온되어 구동 트랜지스터(T1)의 게이트 전극(G1)과 드레인 전극(D1)을 서로 연결하여 구동 트랜지스터

(T1)를 다이오드 연결시킨다.

- [0045] 초기화 트랜지스터(T4)의 게이트 전극(G4)은 이전 스캔선(122)과 연결되어 있고, 초기화 트랜지스터(T4)의 소스 전극(S4)은 초기화 전압선(124)과 연결되어 있으며, 초기화 트랜지스터(T4)의 드레인 전극(D4)은 스토리지 커패시터(Cst)의 일단(Cst1), 보상 트랜지스터(T3)의 드레인 전극(D3) 및 구동 트랜지스터(T1)의 게이트 전극(G1)에 함께 연결되어 있다. 이러한 초기화 트랜지스터(T4)는 이전 스캔선(122)을 통해 전달받은 이전 스캔 신호(Sn-1)에 따라 턴 온되어 초기화 전압(Vint)을 구동 트랜지스터(T1)의 게이트 전극(G1)에 전달하여 구동 트랜지스터(T1)의 게이트 전극(G1)의 전압을 초기화시키는 초기화 동작을 수행한다.
- [0046] 동작 제어 트랜지스터(T5)의 게이트 전극(G5)은 발광 제어선(123)과 연결되어 있으며, 동작 제어 트랜지스터(T5)의 소스 전극(S5)은 구동 전압선(172)과 연결되어 있고, 동작 제어 트랜지스터(T5)의 드레인 전극(D5)은 구동 트랜지스터(T1)의 소스 전극(S1) 및 스위칭 트랜지스터(T2)의 드레인 전극(S2)에 연결되어 있다.
- [0047] 발광 제어 트랜지스터(T6)의 게이트 전극(G6)은 발광 제어선(123)과 연결되어 있으며, 발광 제어 트랜지스터(T6)의 소스 전극(S6)은 구동 트랜지스터(T1)의 드레인 전극(D1) 및 보상 트랜지스터(T3)의 소스 전극(S3)과 연결되어 있고, 발광 제어 트랜지스터(T6)의 드레인 전극(D6)은 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드(anode)와 전기적으로 연결되어 있다. 이러한 동작 제어 트랜지스터(T5) 및 발광 제어 트랜지스터(T6)는 발광 제어선(123)을 통해 전달받은 발광 제어 신호(En)에 따라 동시에 턴 온되어 구동 전압(ELVDD)이 유기 발광 다이오드(OLED)에 전달되어 유기 발광 다이오드(OLED)에 발광 전류(Ioled)가 흐르게 된다.
- [0048] 바이패스 박막 트랜지스터(T7)의 게이트 전극(G7)은 바이패스 제어선(128)과 연결되어 있고, 바이패스 박막 트랜지스터(T7)의 소스 전극(S7)은 발광 제어 박막 트랜지스터(T6)의 드레인 전극(D6) 및 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드와 함께 연결되어 있고, 바이패스 박막 트랜지스터(T7)의 드레인 전극(D7)은 초기화 전압선(124) 및 초기화 박막 트랜지스터(T4)의 소스 전극(S4)에 함께 연결되어 있다.
- [0049] 스토리지 커패시터(Cst)의 타단(Cst2)은 구동 전압선(172)과 연결되어 있으며, 유기 발광 다이오드(OLED)의 캐소드(cathode)는 공통 전압(ELVSS)과 연결되어 있다. 이에 따라, 유기 발광 다이오드(OLED)는 구동 트랜지스터(T1)로부터 발광 전류(Ioled)를 전달받아 발광함으로써 화상을 표시한다.
- [0050] 이하에서 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 한 화소의 구체적인 동작 과정을 상세히 설명한다.
- [0051] 우선, 초기화 기간 동안 이전 스캔선(122)을 통해 로우 레벨(low level)의 이전 스캔 신호(Sn-1)가 공급된다. 그러면, 로우 레벨의 이전 스캔 신호(Sn-1)에 대응하여 초기화 트랜지스터(T4)가 턴 온(Turn on)되며, 초기화 전압선(124)으로부터 초기화 트랜지스터(T4)를 통해 초기화 전압(Vint)이 구동 트랜지스터(T1)의 게이트 전극에 연결되고, 초기화 전압(Vint)에 의해 구동 트랜지스터(T1)가 초기화된다.
- [0052] 이 후, 데이터 프로그래밍 기간 중 스캔선(121)을 통해 로우 레벨의 스캔 신호(Sn)가 공급된다. 그러면, 로우 레벨의 스캔 신호(Sn)에 대응하여 스위칭 트랜지스터(T2) 및 보상 트랜지스터(T3)가 턴 온된다.
- [0053] 이 때, 구동 트랜지스터(T1)는 턴 온된 보상 트랜지스터(T3)에 의해 다이오드 연결되고, 순방향으로 바이어스된다.
- [0054] 그러면, 데이터선(171)으로부터 공급된 데이터 신호(Dm)에서 구동 트랜지스터(T1)의 문턱 전압(Threshold voltage, V_{th})만큼 감소한 보상 전압($Dm+V_{th}$, V_{th} 는 (-)의 값)이 구동 트랜지스터(T1)의 게이트 전극에 인가된다.
- [0055] 스토리지 커패시터(Cst)의 양단에는 구동 전압(ELVDD)과 보상 전압($Dm+V_{th}$)이 인가되고, 스토리지 커패시터(Cst)에는 양단 전압 차에 대응하는 전하가 저장된다. 이 후, 발광 기간 동안 발광 제어선(123)으로부터 공급되는 발광 제어 신호(En)가 하이 레벨에서 로우 레벨로 변경된다. 그러면, 발광 기간 동안 로우 레벨의 발광 제어 신호(En)에 의해 동작 제어 트랜지스터(T5) 및 발광 제어 트랜지스터(T6)가 턴 온된다.
- [0056] 그러면, 구동 트랜지스터(T1)의 게이트 전극의 전압과 구동 전압(ELVDD) 간의 전압차에 따르는 구동 전류(I_d)가 발생하고, 발광 제어 트랜지스터(T6)를 통해 구동 전류(I_d)가 유기 발광 다이오드(OLED)에 공급된다. 발광 기간 동안 스토리지 커패시터(Cst)에 의해 구동 트랜지스터(T1)의 게이트-소스 전압(V_{gs})은 ' $(Dm+V_{th})-ELVDD$ '으로 유지되고, 구동 트랜지스터(T1)의 전류-전압 관계에 따르면, 구동 전류(I_d)는 소스-게이트 전압에서 문턱 전압을 차감한 값의 제곱 ' $(Dm-ELVDD)^2$ '에 비례한다. 따라서 구동 전류(I_d)는 구동 트랜지스터(T1)의 문턱 전압(V_{th})에

관계 없이 결정된다.

- [0057] 이 때, 바이패스 트랜지스터(T7)는 바이패스 제어선(128)으로부터 바이패스 신호(BP)를 전달받는다. 바이패스 신호(BP)는 바이패스 트랜지스터(T7)를 항상 오프시킬 수 있는 소정 레벨의 전압으로서, 바이패스 트랜지스터(T7)는 트랜지스터 오프 레벨의 전압을 게이트 전극(G7)에 전달받게 됨으로써, 바이패스 트랜지스터(T7)가 항상 오프되고, 오프된 상태에서 구동 전류(Id)의 일부는 바이패스 전류(Ibp)로 바이패스 트랜지스터(T7)를 통해 빠져나가게 한다.
- [0058] 따라서, 블랙 영상을 표시하는 구동 전류가 흐를 경우에 구동 전류(Id)로부터 바이패스 트랜지스터(T7)를 통해 빠져나온 바이패스 전류(Ibp)의 전류량만큼 감소된 유기 발광 다이오드의 발광 전류(Ioled)는 블랙 영상을 확실하게 표현할 수 있는 수준으로 최소의 전류량을 가지게 된다. 따라서, 바이패스 트랜지스터(T7)를 이용하여 정확한 블랙 휘도 영상을 구현하여 콘트라스트비를 향상시킬 수 있다.
- [0059] 그러면 도 1에 도시한 유기 발광 표시 장치의 화소의 상세 구조에 대하여 도 2 내지 도 5를 도 1과 함께 참고하여 상세하게 설명한다.
- [0060] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 복수개의 트랜지스터 및 커패시터를 개략적으로 도시한 도면이고, 도 3은 도 2의 구체적인 배치도이고, 도 4는 도 3의 유기 발광 표시 장치를 IV-IV선을 따라 자른 단면도이고, 도 5는 도 3의 유기 발광 표시 장치를 V-V'선 및 V'-V''선을 따라 자른 단면도이다.
- [0061] 도 2에 도시한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치는 스캔 신호(Sn), 이전 스캔 신호(Sn-1), 발광 제어 신호(En) 및 바이패스 신호(BP)를 각각 인가하며 행 방향을 따라 형성되어 있는 스캔선(121), 이전 스캔선(122), 발광 제어선(123) 및 바이패스 제어선(128)을 포함하고, 스캔선(121), 이전 스캔선(122), 발광 제어선(123) 및 바이패스 제어선(128)과 교차하고 있으며 화소에 데이터 신호(Dm) 및 구동 전압(ELVDD)을 각각 인가하는 데이터선(171) 및 구동 전압선(172)을 포함한다. 초기화 전압(Vint)은 초기화 전압선(124)을 통해 유기 발광 다이오드(OLED)로부터 초기화 트랜지스터(T4)를 거쳐 구동 트랜지스터(T1)로 전달된다.
- [0062] 또한, 화소에는 구동 트랜지스터(T1), 스위칭 트랜지스터(T2), 보상 트랜지스터(T3), 초기화 트랜지스터(T4), 동작 제어 트랜지스터(T5), 발광 제어 트랜지스터(T6), 바이패스 트랜지스터(T7), 스토리지 커패시터(Cst), 그리고 유기 발광 다이오드(OLED)가 형성되어 있다.
- [0063] 구동 트랜지스터(T1), 스위칭 트랜지스터(T2), 보상 트랜지스터(T3), 초기화 트랜지스터(T4), 동작 제어 트랜지스터(T5), 발광 제어 트랜지스터(T6) 및 바이패스 트랜지스터(T7)는 반도체층(131)을 따라 형성되어 있으며, 반도체층(131)은 다양한 형상으로 굴곡되어 형성되어 있다. 이러한 반도체층(131)은 폴리 실리콘 또는 산화물 반도체로 이루어질 수 있다. 산화물 반도체는 티타늄(Ti), 하프늄(Hf), 지르코늄(Zr), 알루미늄(Al), 탄탈륨(Ta), 게르마늄(Ge), 아연(Zn), 갈륨(Ga), 주석(Sn) 또는 인듐(In)을 기본으로 하는 산화물, 이들의 복합 산화물인 산화아연(ZnO), 인듐-갈륨-아연 산화물(InGaZnO4), 인듐-아연 산화물(Zn-In-O), 아연-주석 산화물(Zn-Sn-O) 인듐-갈륨 산화물(In-Ga-O), 인듐-주석 산화물(In-Sn-O), 인듐-지르코늄 산화물(In-Zr-O), 인듐-지르코늄-아연 산화물(In-Zr-Zn-O), 인듐-지르코늄-주석 산화물(In-Zr-Sn-O), 인듐-지르코늄-갈륨 산화물(In-Zr-Ga-O), 인듐-알루미늄 산화물(In-Al-O), 인듐-아연-알루미늄 산화물(In-Zn-Al-O), 인듐-주석-알루미늄 산화물(In-Sn-Al-O), 인듐-알루미늄-갈륨 산화물(In-Al-Ga-O), 인듐-탄탈륨 산화물(In-Ta-O), 인듐-탄탈륨-아연 산화물(In-Ta-Zn-O), 인듐-탄탈륨-주석 산화물(In-Ta-Sn-O), 인듐-탄탈륨-갈륨 산화물(In-Ta-Ga-O), 인듐-게르마늄 산화물(In-Ge-O), 인듐-게르마늄-아연 산화물(In-Ge-Zn-O), 인듐-게르마늄-주석 산화물(In-Ge-Sn-O), 인듐-게르마늄-갈륨 산화물(In-Ge-Ga-O), 티타늄-인듐-아연 산화물(Ti-In-Zn-O), 하프늄-인듐-아연 산화물(Hf-In-Zn-O) 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 반도체층(131)이 산화물 반도체로 이루어지는 경우에는 고온 등의 외부 환경에 취약한 산화물 반도체를 보호하기 위해 별도의 보호층이 추가될 수 있다.
- [0064] 반도체층(131)은 N형 불순물 또는 P형 불순물로 채널 도핑이 되어 있는 채널 영역과, 채널 영역의 양 옆에 형성되어 있으며 채널 영역에 도핑된 도핑 불순물과 반대 타입의 도핑 불순물이 도핑되어 형성된 소스 영역 및 드레인 영역을 포함한다.
- [0065] 이하에서 도 2 및 도 3을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 구체적인 평면상 구조에 대해 우선 상세히 설명하고, 도 4 및 도 5를 참조하여 구체적인 단면상 구조에 대해 상세히 설명한다.
- [0066] 우선, 도 2 및 도 3에 도시한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 화소(1)는 구동 트랜지스터(T1), 스위칭 트랜지스터(T2), 보상 트랜지스터(T3), 초기화 트랜지스터(T4), 동작 제어 트랜지스터(T5), 발광 제어 트랜지스터(T6), 바이패스 트랜지스터(T7), 스토리지 커패시터(Cst), 그리고 유기 발광 다이오

드(OLED)를 포함하며, 이들 트랜지스터(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)는 반도체층(131)을 따라 형성되어 있으며, 이러한 반도체층(131)은 구동 트랜지스터(T1)에 형성되는 구동 반도체층(131a), 스위칭 트랜지스터(T2)에 형성되는 스위칭 반도체층(131b), 보상 트랜지스터(T3)에 형성되는 보상 반도체층(131c), 초기화 트랜지스터(T4)에 형성되는 초기화 반도체층(131d), 동작 제어 트랜지스터(T5)에 형성되는 동작 제어 반도체층(131e), 발광 제어 트랜지스터(T6)에 형성되는 발광 제어 반도체층(131f) 및 바이패스 박막 트랜지스터(T7)에 형성되는 바이패스 반도체층(131g)을 포함한다.

[0067] 구동 트랜지스터(T1)는 구동 반도체층(131a), 구동 게이트 전극(125a), 구동 소스 전극(176a) 및 구동 드레인 전극(177a)을 포함한다.

[0068] 구동 반도체층(131a)은 굴곡되어 있으며, 사행 형상 또는 지그재그 형상을 가질 수 있다. 이와 같이, 굴곡된 형상의 구동 반도체층(131a)을 형성함으로써, 좁은 공간 내에 길게 구동 반도체층(131a)을 형성할 수 있다. 따라서, 구동 반도체층(131a)의 구동 채널 영역(131a1)을 길게 형성할 수 있으므로 구동 게이트 전극(125a)에 인가되는 게이트 전압의 구동 범위(driving range)는 넓어지게 된다. 따라서, 게이트 전압의 구동 범위가 넓으므로 게이트 전압의 크기를 변화시켜 유기 발광 다이오드(OLED)에서 방출되는 빛의 계조를 보다 세밀하게 제어할 수 있으며, 그 결과 유기 발광 표시 장치의 해상도를 높이고 표시 품질을 향상시킬 수 있다. 이러한 구동 반도체층(131a)은 그 형상을 다양하게 변형하여 '역S', 'S', 'M', 'W' 등의 다양한 실시예가 가능하다.

[0069] 구동 소스 전극(176a)은 구동 반도체층(131a)에서 불순물이 도핑된 구동 소스 영역(176a)에 해당하고, 구동 드레인 전극(177a)은 구동 반도체층(131a)에서 불순물이 도핑된 구동 드레인 영역(177a)에 해당한다. 구동 게이트 전극(125a)은 구동 반도체층(131a)과 중첩하고 있으며, 구동 게이트 전극(125a)은 스캔선(121), 이전 스캔선(122), 발광 제어선(123), 스위칭 게이트 전극(125b), 보상 게이트 전극(125c), 초기화 게이트 전극(125d), 동작 제어 게이트 전극(125e), 발광 제어 게이트 전극(125f)과 동일한 물질로 동일한 층에 형성되어 있다.

[0070] 스위칭 트랜지스터(T2)는 스위칭 반도체층(131b), 스위칭 게이트 전극(125b), 스위칭 소스 전극(176b) 및 스위칭 드레인 전극(177b)을 포함한다. 스위칭 게이트 전극(125b)은 스캔선(121)의 일부이다.

[0071] 데이터선(171)의 일부인 스위칭 소스 전극(176b)은 스위칭 접촉 부재(22)를 경유하여 스위칭 반도체층(131b)에서 불순물이 도핑된 스위칭 소스 영역(132b)과 연결되어 있으며, 스위칭 드레인 전극(177b)은 스위칭 반도체층(131b)에서 불순물이 도핑된 스위칭 드레인 영역(177b)에 해당한다. 이 때, 스위칭 소스 전극(176b)과 스위칭 접촉 부재(22)는 서로 다른 층에 형성되어 있다.

[0072] 이와 같이, 스위칭 소스 전극(176b)은 스위칭 소스 영역(132b)과 직접 연결되지 않고, 스위칭 접촉 부재(22)를 경유하여 스위칭 소스 영역(132b)과 연결됨으로써, 고해상도에서도 배선 마진을 확보하여 스큐(skew) 현상을 방지할 수 있다.

[0073] 보상 트랜지스터(T3)는 보상 반도체층(131c), 보상 게이트 전극(125c), 보상 소스 전극(176c) 및 보상 드레인 전극(177c)을 포함하며, 보상 소스 전극(176c)은 보상 반도체층(131c)에서 불순물이 도핑된 보상 소스 영역(176c)에 해당하고, 보상 드레인 전극(177c)은 불순물이 도핑된 보상 드레인 영역(177c)에 해당한다.

[0074] 초기화 트랜지스터(T4)는 초기화 반도체층(131d), 초기화 게이트 전극(125d), 초기화 소스 전극(176d) 및 초기화 드레인 전극(177d)을 포함한다. 초기화 소스 전극(176d)은 불순물이 도핑된 초기화 소스 영역(176d)에 해당하고, 초기화 드레인 전극(177d)은 불순물이 도핑된 초기화 드레인 영역(177d)에 해당한다.

[0075] 초기화 전압선(124)은 초기화 접촉 부재(24)를 경유하여 초기화 반도체층(131d)과 연결되어 있다. 초기화 전압선(124)과 초기화 접촉 부재(24)는 서로 다른 층에 형성되어 있다.

[0076] 동작 제어 트랜지스터(T5)는 동작 제어 반도체층(131e), 동작 제어 게이트 전극(125e), 동작 제어 소스 전극(176e) 및 동작 제어 드레인 전극(177e)을 포함한다. 구동 전압선(172)의 일부인 동작 제어 소스 전극(176e)은 동작 제어 접촉 부재(25)를 경유하여 동작 제어 반도체층(131e)과 연결되어 있고, 동작 제어 드레인 전극(177e)은 동작 제어 반도체층(131e)에서 불순물이 도핑된 동작 제어 드레인 영역(177e)에 해당한다.

[0077] 발광 제어 트랜지스터(T6)는 발광 제어 반도체층(131f), 발광 제어 게이트 전극(125f), 발광 제어 소스 전극(176f) 및 발광 제어 드레인 전극(177f)을 포함한다. 발광 제어 소스 전극(176f)은 발광 제어 반도체층(131f)에서 불순물이 도핑된 발광 제어 소스 영역(176f)에 해당하고, 발광 제어 드레인 전극(177f)은 발광 제어 접촉 부재(26)를 통해 발광 제어 반도체층(131f)과 연결되어 있다.

[0078] 바이패스 박막 트랜지스터(T7)는 바이패스 반도체층(131g), 바이패스 게이트 전극(125g), 바이패스 소스 전극

(176g) 및 바이패스 드레인 전극(177g)을 포함한다. 바이패스 소스 전극(176g)은 바이패스 반도체층(131g)에서 불순물이 도핑된 바이패스 소스 영역(176g)에 해당하고, 바이패스 드레인 전극(177g)은 바이패스 반도체층(131g)에서 불순물이 도핑된 바이패스 드레인 영역(177g)에 해당한다. 바이패스 소스 전극(176g)은 발광 제어 드레인 영역(133f)과 직접 연결되어 있다.

[0079] 구동 트랜지스터(T1)의 구동 반도체층(131a)의 일단은 스위칭 반도체층(131b) 및 동작 제어 반도체층(131e)과 연결되어 있으며, 구동 반도체층(131a)의 타단은 보상 반도체층(131c) 및 발광 제어 반도체층(131f)과 연결되어 있다. 따라서, 구동 소스 전극(176a)은 스위칭 드레인 전극(177b) 및 동작 제어 드레인 전극(177e)과 연결되고, 구동 드레인 전극(177a)은 보상 소스 전극(176c) 및 발광 제어 소스 전극(176f)과 연결된다.

[0080] 스토리지 커패시터(Cst)는 제2 게이트 절연막(142)을 사이에 두고 배치되는 제1 스토리지 축전판(125a)과 제2 스토리지 축전판(126)을 포함한다. 제1 스토리지 축전판(125a)은 구동 게이트 전극(125a)이고, 제2 게이트 절연막(143)은 유전체가 되며, 스토리지 커패시터(Cst)에서 축전된 전하와 양 축전판(125a, 126) 사이의 전압에 의해 스토리지 커패시턴스(Storage Capacitance)가 결정된다.

[0081] 연결 부재(174)는 데이터선(171)과 평행하게 동일한 층에 형성되어 있으며 구동 게이트 전극(125a)과 보상 박막 트랜지스터(T3)의 보상 드레인 전극(177c)을 서로 연결하고 있다. 구동 게이트 전극(125a)인 제1 스토리지 축전판(125a)은 구동 접촉 부재(21)를 경유하여 연결 부재(174)와 연결되어 있고, 보상 반도체층(131c)에서 보상 드레인 전극(177c)은 보상 접촉 부재(23)를 경유하여 연결 부재(174)와 연결되어 있다.

[0082] 따라서, 스토리지 커패시터(Cst)는 구동 전압선(172)을 통해 제2 스토리지 축전판(126)에 전달된 구동 전압(ELVDD)과 구동 게이트 전극(125a)의 게이트 전압간의 차에 대응하는 스토리지 커패시턴스를 저장한다.

[0083] 한편, 스위칭 트랜지스터(T2)는 발광시키하고자 하는 화소를 선택하는 스위칭 소자로 사용된다. 스위칭 게이트 전극(125b)은 스캔선(121)에 연결되어 있고, 스위칭 소스 전극(176b)은 데이터선(171)에 연결되어 있으며, 스위칭 드레인 전극(177b)은 구동 트랜지스터(T1) 및 동작 제어 트랜지스터(T5)와 연결되어 있다. 그리고, 발광 제어 트랜지스터(T6)의 발광 제어 드레인 전극(177f)은 유기 발광 다이오드(70)의 화소 전극(191)과 직접 연결되어 있다.

[0084] 이하, 도 4 및 도 5를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 구조에 대해 적층 순서에 따라 구체적으로 설명한다.

[0085] 이 때, 동작 제어 트랜지스터(T5)는 발광 제어 트랜지스터(T6)의 적층 구조와 대부분 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.

[0086] 기판(110) 위에는 버퍼층(120)이 형성되어 있고, 기판(110)은 유리, 석영, 세라믹, 플라스틱 등으로 이루어진 절연성 기판으로 형성되어 있다.

[0087] 버퍼층(120) 위에는 구동 반도체층(131a), 스위칭 반도체층(131b), 보상 반도체층(131c), 초기화 반도체층(131d), 동작 제어 반도체층(131e), 발광 제어 반도체층(131f) 및 바이패스 반도체층(131g)이 형성되어 있다.

[0088] 구동 반도체층(131a)은 구동 채널 영역(131a1) 및 구동 채널 영역(131a1)을 사이에 두고 서로 마주보는 구동 소스 영역(176a) 및 구동 드레인 영역(177a)을 포함하고, 스위칭 반도체층(131b)은 스위칭 채널 영역(131b1) 및 스위칭 채널 영역(131b1)을 사이에 두고 서로 마주보는 스위칭 소스 영역(132b) 및 스위칭 드레인 영역(177b)을 포함한다. 그리고, 보상 반도체층(131c)은 보상 채널 영역(131c), 보상 소스 영역(176c) 및 보상 드레인 영역(177c)을 포함하고, 초기화 반도체층(131d)은 초기화 채널 영역(131d), 초기화 소스 영역(176d) 및 초기화 드레인 영역(177d)을 포함하며, 발광 제어 반도체층(131f)은 발광 제어 채널 영역(131f1), 발광 제어 소스 영역(176f) 및 발광 제어 드레인 영역(133f)을 포함하고, 바이패스 반도체층(131g)은 바이패스 채널 영역(131g), 바이패스 소스 영역(176g) 및 바이패스 드레인 영역(177g)을 포함한다.

[0089] 구동 반도체층(131a), 스위칭 반도체층(131b), 보상 반도체층(131c), 초기화 반도체층(131d), 동작 제어 반도체층(131e), 발광 제어 반도체층(131f) 및 바이패스 반도체층(131g) 위에는 제1 게이트 절연막(141)이 형성되어 있다. 제1 게이트 절연막(141) 위에는 스위칭 게이트 전극(125b) 및 보상 게이트 전극(125c)을 포함하는 스캔선(121), 초기화 게이트 전극(125d)을 포함하는 이전 스캔선(122), 동작 제어 게이트 전극(125e) 및 발광 제어 게이트 전극(125f)을 포함하는 발광 제어선(123), 구동 게이트 전극(제1 스토리지 축전판)(125a) 및 바이 패스 게이트 전극(125g)을 포함하는 바이 패스선(128)을 포함하는 게이트 배선(121, 122, 123, 125a, 125b, 125c, 125d, 125e, 125f, 125g, 128)이 형성되어 있다.

- [0090] 게이트 배선(121, 122, 123, 125a, 125b, 125c, 125d, 125e, 125f, 125g, 128) 및 제1 게이트 절연막(141) 위에는 제2 게이트 절연막(142)이 형성되어 있다. 제1 게이트 절연막(141) 및 제2 게이트 절연막(142)은 질화 규소(SiNx) 또는 산화 규소(SiO₂) 따위로 형성되어 있다.
- [0091] 제2 게이트 절연막(142) 위에는 구동 접촉 부재(21), 스위칭 접촉 부재(22), 보상 접촉 부재(23), 초기화 접촉 부재(24), 동작 제어 접촉 부재(25) 및 발광 제어 접촉 부재(26)가 형성되어 있다. 그리고, 제2 게이트 절연막(142) 위에는 제1 스토리지 축전판(125a)과 중첩하는 제2 스토리지 축전판(126)이 형성되어 있다.
- [0092] 구동 접촉 부재(21)는 제2 게이트 절연막(142)에 형성된 구동 하부 접촉 구멍(41)을 통해 구동 게이트 전극(125a)과 연결되어 있고, 스위칭 접촉 부재(22)는 제1 게이트 절연막(141) 및 제2 게이트 절연막(142)에 형성된 스위칭 하부 접촉 구멍(42)을 통해 스위칭 반도체층(131a)과 연결되어 있고, 보상 접촉 부재(23)는 제1 게이트 절연막(141) 및 제2 게이트 절연막(142)에 형성된 보상 하부 접촉 구멍(43)을 통해 보상 반도체층(131c)과 연결되어 있고, 초기화 접촉 부재(24)는 제1 게이트 절연막(141) 및 제2 게이트 절연막(142)에 형성된 초기화 하부 접촉 구멍(44)을 통해 초기화 반도체층(131d)과 연결되어 있으며, 동작 제어 접촉 부재(25)는 제1 게이트 절연막(141) 및 제2 게이트 절연막(142)에 형성된 동작 제어 하부 접촉 구멍(45)을 통해 동작 제어 반도체층(131e)과 연결되어 있고, 발광 제어 접촉 부재(26)는 제1 게이트 절연막(141) 및 제2 게이트 절연막(142)에 형성된 발광 제어 하부 접촉 구멍(46)을 통해 발광 제어 반도체층(131f)과 연결되어 있다. 이 때, 구동 접촉 부재(21)는 제2 스토리지 축전판(126)에 형성된 축전 개구부(68) 내부에 위치하고 있다.
- [0093] 제2 게이트 절연막(142), 구동 접촉 부재(21), 스위칭 접촉 부재(22), 보상 접촉 부재(23), 초기화 접촉 부재(24), 동작 제어 접촉 부재(25), 발광 제어 접촉 부재(26) 및 제2 스토리지 축전판(126) 위에는 층간 절연막(160)이 형성되어 있다. 층간 절연막(160)은 질화 규소(SiNx) 또는 산화 규소(SiO₂) 등의 세라믹(ceramic) 계열의 소재를 사용하여 만들어질 수 있다.
- [0094] 층간 절연막(160) 위에는 스위칭 소스 전극(176b)을 포함하는 데이터선(171), 구동 전압선(172), 연결 부재(174), 발광 제어 드레인 전극(177f) 및 초기화 전압선(124)을 포함하는 데이터 배선(171, 172, 174, 176b, 177f, 124)이 형성되어 있다.
- [0095] 스위칭 소스 전극(176b)은 층간 절연막(160)에 형성된 스위칭 상부 접촉 구멍(62)을 통해 스위칭 접촉 부재(22)와 연결되어 있으며, 연결 부재(174)의 일단은 층간 절연막(160)에 형성된 구동 상부 접촉 구멍(61)을 통해 구동 접촉 부재와 연결되어 있고, 연결 부재(174)의 타단은 층간 절연막(160)에 형성된 보상 상부 접촉 구멍(63)을 통해 보상 접촉 부재(23)와 연결되어 있으며, 초기화 전압선(124)은 층간 절연막(160)에 형성된 초기화 상부 접촉 구멍(64)을 통해 초기화 접촉 부재(24)와 연결되어 있고, 구동 전압선(172)은 층간 절연막(160)에 형성된 동작 제어 상부 접촉 구멍(65)을 통해 동작 제어 접촉 부재(25)와 연결되어 있으며, 발광 제어 드레인 전극(177f)은 층간 절연막(160)에 형성된 발광 제어 상부 접촉 구멍(66)을 통해 발광 제어 접촉 부재(26)와 연결되어 있다.
- [0096] 이 때, 스위칭 상부 접촉 구멍(62)과 스위칭 하부 접촉 구멍(42)은 서로 중첩되어 있고, 구동 상부 접촉 구멍(61)과 구동 하부 접촉 구멍(41)은 서로 중첩되어 있으며, 보상 상부 접촉 구멍(63)과 보상 하부 접촉 구멍(43)은 서로 중첩되어 있고, 초기화 상부 접촉 구멍(64)과 초기화 하부 접촉 구멍(44)은 서로 중첩되어 있으며, 동작 제어 상부 접촉 구멍(65)과 동작 제어 하부 접촉 구멍(45)은 서로 중첩되어 있고, 발광 제어 상부 접촉 구멍(66)과 발광 제어 하부 접촉 구멍(46)은 서로 중첩되어 있다.
- [0097] 이와 같이, 데이터 배선(171, 172, 174, 176b, 177f, 124)은 반도체층(131) 또는 구동 게이트 전극(125a)과 직접 연결되지 않고, 제2 게이트 절연막(142) 위에 형성된 구동 접촉 부재(21), 스위칭 접촉 부재(22), 보상 접촉 부재(23), 초기화 접촉 부재(24), 동작 제어 접촉 부재(25) 및 발광 제어 접촉 부재(26)와 직접 연결되어 있으므로, 고해상도에서도 배선 마진을 확보할 수 있으며, 이를 통해 스큐(skew) 현상을 방지할 수 있다.
- [0098] 또한, 구동 접촉 부재(21), 스위칭 접촉 부재(22), 보상 접촉 부재(23), 초기화 접촉 부재(24), 동작 제어 접촉 부재(25) 및 발광 제어 접촉 부재(26)는 제2 게이트 절연막(142) 표면에서 양 방향으로 연장되는 연장부를 포함한다. 이러한 연장부를 형성함으로써, 구동 접촉 부재(21), 스위칭 접촉 부재(22), 보상 접촉 부재(23), 초기화 접촉 부재(24), 동작 제어 접촉 부재(25) 및 발광 제어 접촉 부재(26)는 고해상도에서도 데이터 배선(171, 172, 174, 176b, 177f, 124)과의 접촉이 용이해져 배선 마진을 확보할 수 있다. 연장부의 크기(d2)는 스위칭 상부 접촉 구멍(62), 구동 상부 접촉 구멍(61), 보상 상부 접촉 구멍(63), 초기화 상부 접촉 구멍(64), 동작 제어 상부 접촉 구멍(65), 발광 제어 상부 접촉 구멍(66)의 각각의 상부의 크기(d1)의 1배 내지 1.5배인 것이 바

람직하다. 연장부의 크기(d2)가 접촉 구멍(61, 62, 63, 64, 65, 66)의 크기(d1)의 1배 보다 작은 경우에는 배선 마진을 확보하기 어렵고, 연장부의 크기(d2)가 접촉 구멍(61, 62, 63, 64, 65, 66)의 크기(d1)의 1.5배 보다 큰 경우에는 인접한 배선과의 간격이 좁아지므로 단락 등의 결함이 발생하기 쉽다.

[0099] 층간 절연막(160) 상에는 데이터 배선(171, 172, 174, 176b, 177f, 124)을 덮는 보호막(180)이 형성되어 있고, 보호막(180) 위에는 화소 전극(191)이 형성되어 있다. 화소 전극(191)은 보호막(180)에 형성된 접촉 구멍(81)을 통해 화소 전극(191)과 연결되어 있고, 초기화 전압선(124)은 보호막(180)에 형성된 접촉 구멍(82)을 통해 화소 전극(191)과 연결되어 있다.

[0100] 화소 전극(191)의 가장자리 및 보호막(180) 위에는 격벽(350)이 형성되어 있고, 격벽(350)은 화소 전극(191)을 드러내는 격벽 개구부(351)를 가진다. 격벽(350)은 폴리아크릴계 수지(polyacrylates resin) 및 폴리이미드계(polyimides) 등의 수지 또는 실리카 계열의 무기물 등으로 만들 수 있다.

[0101] 격벽 개구부(351)로 노출된 화소 전극(191) 위에는 유기 발광층(370)이 형성되고, 유기 발광층(370) 상에는 공통 전극(270)이 형성된다. 이와 같이, 화소 전극(191), 유기 발광층(370) 및 공통 전극(270)을 포함하는 유기 발광 다이오드(70)가 형성된다.

[0102] 여기서, 화소 전극(191)은 정공 주입 전극인 애노드이며, 공통 전극(270)은 전자 주입 전극인 캐소드가 된다. 그러나 본 발명에 따른 일 실시예는 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 유기 발광 표시 장치의 구동 방법에 따라 화소 전극(191)이 캐소드가 되고, 공통 전극(270)이 애노드가 될 수도 있다. 화소 전극(191) 및 공통 전극(270)으로부터 각각 정공과 전자가 유기 발광층(370) 내부로 주입되고, 주입된 정공과 전자가 결합한 엑시톤(exiton)이 여기상태로부터 기저상태로 떨어질 때 발광이 이루어진다.

[0103] 유기 발광층(370)은 저분자 유기물 또는 PEDOT(Poly 3,4-ethylenedioxythiophene) 등의 고분자 유기물로 이루어진다. 또한, 유기 발광층(370)은 발광층과, 정공 주입층(hole injection layer, HIL), 정공 수송층(hole transporting layer, HTL), 전자 수송층(electron transporting layer, ETL), 및 전자 주입층(electron injection layer, EIL) 중 하나 이상을 포함하는 다중막으로 형성될 수 있다. 이들 모두를 포함할 경우, 정공 주입층이 양극인 화소 전극(191) 상에 배치되고, 그 위로 정공 수송층, 발광층, 전자 수송층, 전자 주입층이 차례로 적층된다.

[0104] 유기 발광층(370)은 적색을 발광하는 적색 유기 발광층, 녹색을 발광하는 녹색 유기 발광층 및 청색을 발광하는 청색 유기 발광층을 포함할 수 있으며, 적색 유기 발광층, 녹색 유기 발광층 및 청색 유기 발광층은 각각 적색 화소, 녹색 화소 및 청색 화소에 형성되어 컬러 화상을 구현하게 된다.

[0105] 또한, 유기 발광층(370)은 적색 유기 발광층, 녹색 유기 발광층 및 청색 유기 발광층을 적색 화소, 녹색 화소 및 청색 화소에 모두 함께 적층하고, 각 화소별로 적색 색필터, 녹색 색필터 및 청색 색필터를 형성하여 컬러 화상을 구현할 수 있다. 다른 예로, 백색을 발광하는 백색 유기 발광층을 적색 화소, 녹색 화소 및 청색 화소 모두에 형성하고, 각 화소별로 각각 적색 색필터, 녹색 색필터 및 청색 색필터를 형성하여 컬러 화상을 구현할 수도 있다. 백색 유기 발광층과 색필터를 이용하여 컬러 화상을 구현하는 경우, 적색 유기 발광층, 녹색 유기 발광층 및 청색 유기 발광층을 각각의 개별 화소 즉, 적색 화소, 녹색 화소 및 청색 화소에 증착하기 위한 증착 마스크를 사용하지 않아도 된다.

[0106] 다른 예에서 설명한 백색 유기 발광층은 하나의 유기 발광층으로 형성될 수 있음은 물론이고, 복수 개의 유기 발광층을 적층하여 백색을 발광할 수 있도록 한 구성까지 포함한다. 예로, 적어도 하나의 엘로우 유기 발광층과 적어도 하나의 청색 유기 발광층을 조합하여 백색 발광을 가능하게 한 구성, 적어도 하나의 시안 유기 발광층과 적어도 하나의 적색 유기 발광층을 조합하여 백색 발광을 가능하게 한 구성, 적어도 하나의 마젠타 유기 발광층과 적어도 하나의 녹색 유기 발광층을 조합하여 백색 발광을 가능하게 한 구성 등도 포함할 수 있다.

[0107] 공통 전극(270) 상에는 유기 발광 소자(70)를 보호하는 봉지 부재(도시하지 않음)가 형성될 수 있으며, 봉지 부재는 실런트에 의해 기판(110)에 밀봉될 수 있으며, 유리, 석영, 세라믹, 플라스틱, 및 금속 등 다양한 소재로 형성될 수 있다. 한편, 실런트를 사용하지 않고 공통 전극(270) 상에 무기막과 유기막을 증착하여 박막 봉지층을 형성할 수도 있다.

[0108] 본 발명을 앞서 기재한 바에 따라 바람직한 실시예를 통해 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 다음에 기재하는 특허청구범위의 개념과 범위를 벗어나지 않는 한, 다양한 수정 및 변형이 가능하다는 것을 본 발명이 속하는 기술 분야에 종사하는 자들은 쉽게 이해할 것이다.

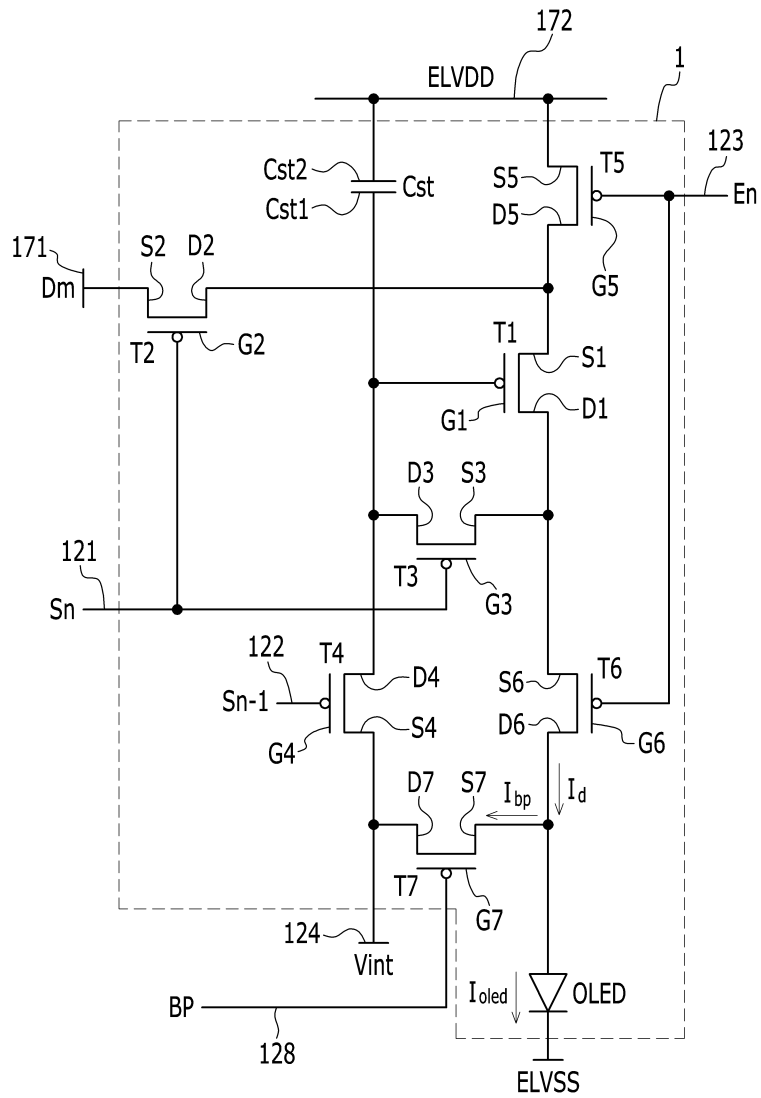
부호의 설명

[0109]

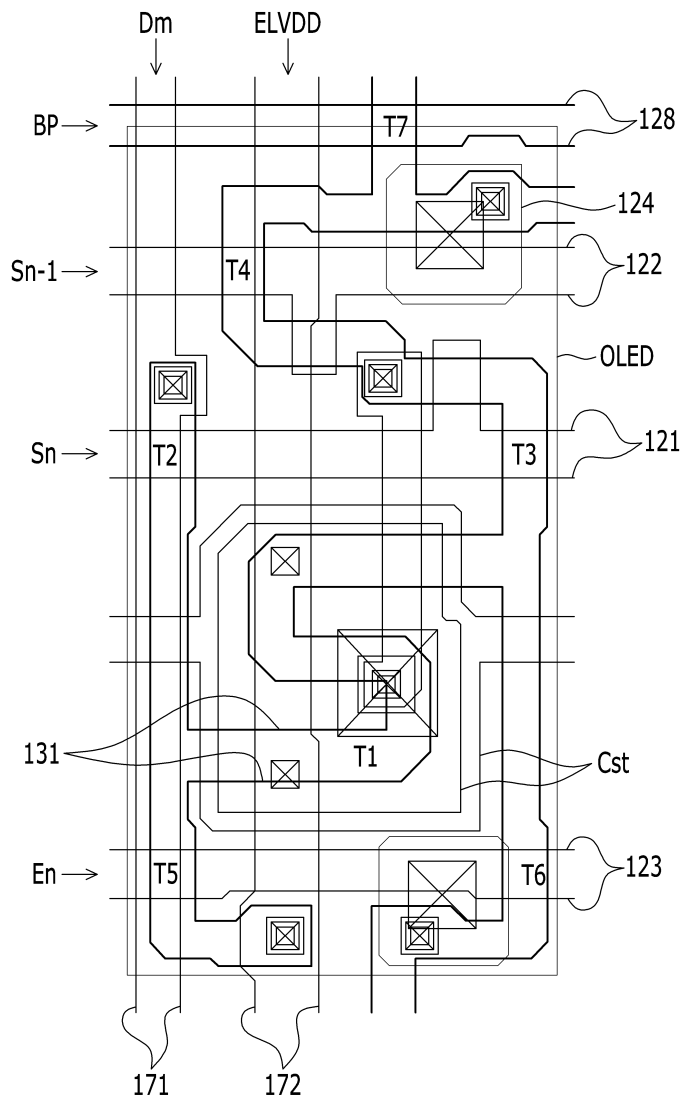
21: 구동 접촉 부재 22: 스위칭 접촉 부재
23: 보상 접촉 부재 24: 초기화 접촉 부재
25: 구동 제어 접촉 부재 26: 발광 제어 접촉 부재
110: 기관 121: 스캔선
122: 이전 스캔선 123: 발광 제어선
124: 초기화 전압선 128: 바이패스 제어선
125a: 구동 게이트 전극 125b: 스위칭 게이트 전극
131a: 구동 반도체층 132b: 스위칭 반도체층
141: 제1 게이트 절연막 142: 제2 게이트 절연막
171: 데이터선 172: 구동 전압선
174: 연결 부재

도면

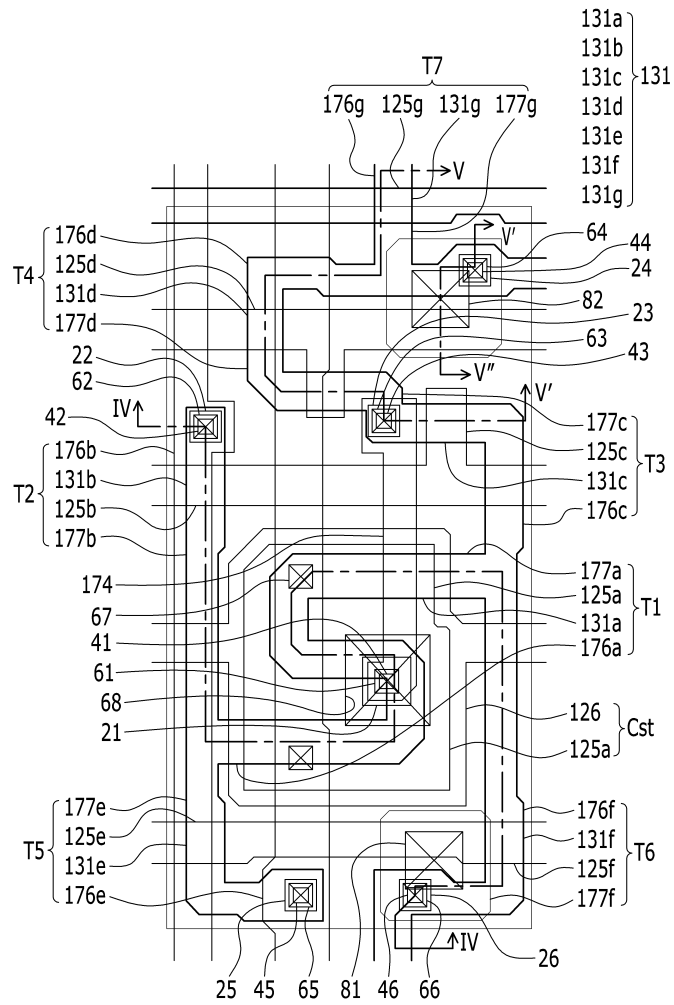
도면1



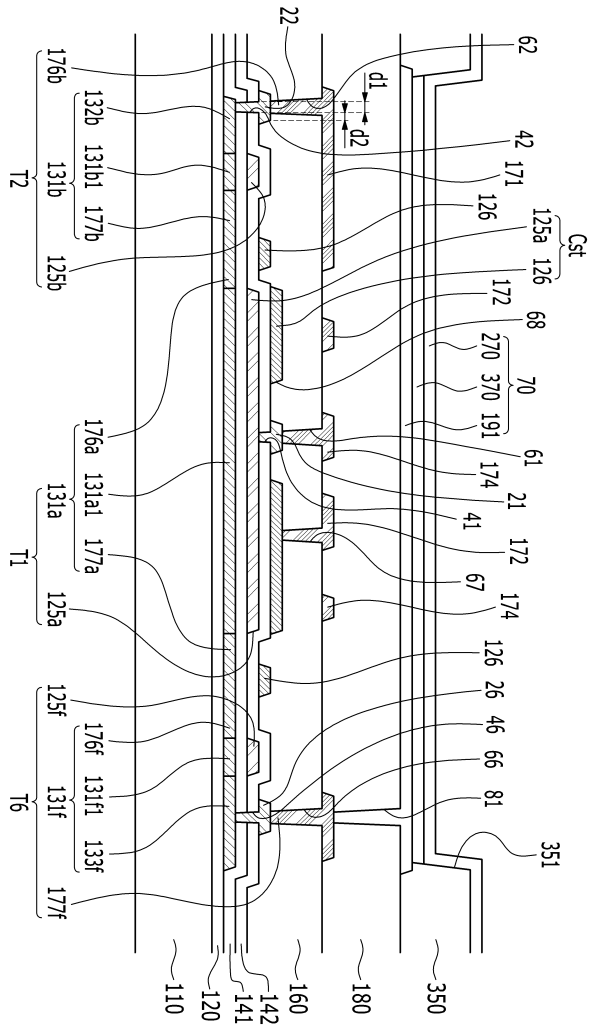
도면2



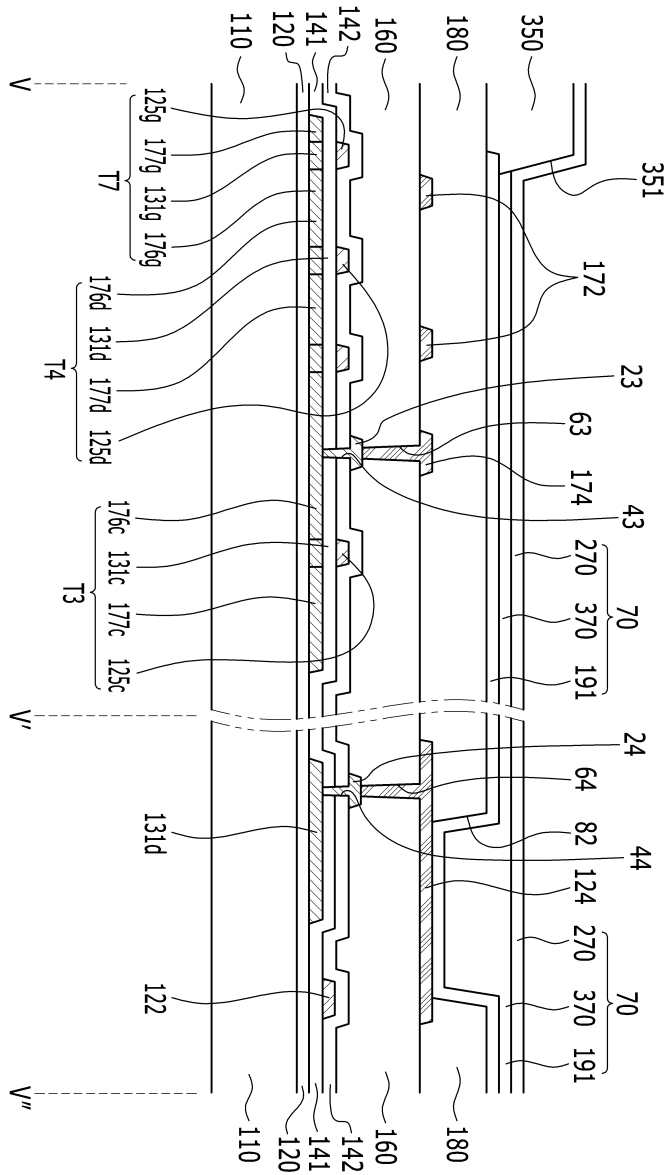
도면3



도면4



도면5



专利名称(译)	相关技术的描述		
公开(公告)号	KR1020150057753A	公开(公告)日	2015-05-28
申请号	KR1020130141512	申请日	2013-11-20
[标]申请(专利权)人(译)	三星显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	三星显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星显示器有限公司		
[标]发明人	CHOI JUNG HO		
发明人	CHOI, JUNG HO		
IPC分类号	G09G3/32 H05B33/08		
CPC分类号	Y02B20/343 Y02B20/346		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

根据本发明的有机发光二极管显示器包括基板，用于传输扫描信号和先前扫描信号的扫描线，先前扫描线，扫描线和先前扫描线，连接到扫描线和数据线的开关晶体管，开关晶体管的开关半导体层，的驱动晶体管，所述有机发光二极管连接到被连接到开关接触部件的驱动晶体管，和连接至所述数据线的开关晶体管以及设置在相同的层开关半导体层上形成驱动半导体层驱动半导体层弯曲，数据线和开关接触构件可以形成在不同的层中有。

